Website: ycyk.brit.com.cn

基于GO法的Nd:YAG侧面泵浦激光器可靠性分析

曾梓航1,潘超2

(1中国航天科技集团第九研究院质量技术部北京100076;

2北京遥测技术研究所北京100076)

摘要:本文报道了基于GO(Goad Oriented)法的Nd:YAG侧面泵浦激光器可靠性分析,建立了Nd:YAG侧面泵浦激光器 的GO图模型,定性分析了Nd:YAG侧面泵浦激光器的薄弱环节,定量计算了激光头中各薄弱环节的可靠性结果,包括等 效故障率λ_R、等效维修率μ_R、平均无故障工作时间(MTBF)等;并定量计算了KTP晶体故障率的改善对Nd:YAG侧面泵浦 激光器可靠性提高的影响。本文中建立的GO图模型可为Nd:YAG侧面泵浦激光的优化及可靠性评价提供理论依据。

关键词:GO法;激光器;侧面泵浦;可靠性
中图分类号:TN248.1;TN306 文献标志码:A 文章编号:2095-1000(2023)02-0066-07
DOI: 10.12347/j.ycyk.20220923001
引用格式:曾梓航,潘超.基于GO法的Nd:YAG侧面泵滴激光器可靠性分析[J].遥测遥控,2023,44(2):66-72.

Reliability analysis of Nd: YAG side-pumped laser based on GO method

ZENG Zihang¹, PAN Chao²

(1. Quality Technology Department, Ninth Research Institute of China Aerospace Science and Technology Corporation,

Beijing 100076, China;

2. Beijing Research Institute of Telemetry, Beijing 100076, China)

Abstract: The reliability analysis of Nd:YAG side-pumped laser based on GO (Goal Oriented) method is studied. The GO diagram model of the Nd:YAG side-pumped laser is established. The weak links of the Nd:YAG side-pumped laser are analyzed qualitatively, and the reliability results of each weak link in the laser head are calculated quantitatively, including the equivalent failure rate λ_{R} , equivalent maintenance rate μ_{R} , average fault-free operating time MTBF, etc. The effect of improving the failure rate of KTP crystal on the reliability of Nd:YAG side-pumped laser is quantitatively calculated. The GO diagram model established in this paper can provide a theoretical basis for the optimization and reliability evaluation of Nd:YAG side-pumped laser.

Keywords: The GO method; Laser; Side-pumping; Reliability

Citation: ZENG Zihang, PAN Chao. Reliability analysis of Nd:YAG side-pumped laser based on GO method[J]. Journal of Telemetry, Tracking and Command, 2023, 44(2): 66–72.

引 言

激光技术在激光加工、激光医疗、激光遥感 等领域有着重要的应用及研究价值^[1-3],特别是随 着半导体激光器(LD)和YAG激光基质的发展, 高功率LD泵浦固体激光器(DPSSL)成为激光领 域研究的热点^[4]。由于热致双折射、非均匀泵浦热 畸变及径向温度梯度热应力分布不均匀等因素的 影响^[5],基于圆棒状激光增益介质的端面泵浦方式 已无法满足高功率 DPSSL技术要求。为此,基于 板条状激光增益介质的侧面泵浦方式 DPSSL 被提 出^[6]。与棒状增益介质相比,板条状增益介质可以 消除应力产生的双轴聚焦和双折射,且在板条状 增益介质纵横比大于2时,板条状增益介质对热量 的耐吸收能力优于棒状增益介质^[7]。光束在板条内 部沿"之"字路径传输时,传输路径中由于热致 折射率变化引起的波前相位畸变将被明显减弱^[8]。 此外,与端面泵浦方式相比,侧面泵浦方式可以 提供更高功率的泵浦注入。因此,基于板条状激 光增益介质的侧面泵浦方式 DPSSL 自诞生以来, 就引起了研究人员的浓厚兴趣^[9]。

Nd:YAG侧面泵浦激光器^[10]是基于板条状激光

增益介质的侧面泵浦方式DPSSL典型代表。在Nd: YAG侧面泵浦激光器的设计及生产阶段,为满足 应用需求,研究人员需针对Nd:YAG侧面泵浦激光 器的薄弱环节,采用性能参数优化设计、冗余设 计及环境防护设计等方式提高激光器的可靠性。 为此,如何确认Nd:YAG侧面泵浦激光器的薄弱环 节,并进行有效的定量评估成为Nd:YAG侧面泵浦 激光器可靠性研究的重点。

可靠性研究包括可靠性设计、建模、分析和 评价等方面,其中建模是可靠性研究的基础。目 前常用的可靠性研究方法包括框图法、故障树分 析法(FTA)及GO法等^[11,12]。框图法是可靠性研 究最基本及最早使用的方法,属于静态可靠性研 究方法,其对复杂时序和多状态系统难以进行有 效的建模。FTA是一种自上而下的可靠性研究方法, 其受人为影响因素较大,要求研究人员对系统具有 全面且深入的认识,且难以进行定量分析。GO法是 一种以成功为导向的可靠性研究方法,具有多时序、 多状态建模的能力,通过使用合适的操作符,可直 接将原理图、流程图等按照一定的功能转换为GO 图模型,且定性分析及定量分析原理简单。

本文通过建立 Nd: YAG 侧面泵 浦激光器的 GO 图模型,定性分析了 Nd: YAG 侧面泵 浦激光器的薄 弱环节,定量计算了激光头中振荡级 Nd: YAG 晶 体、放大级 Nd: YAG 晶体和 KTP 晶体的可靠性,并 定量分析了 KTP 晶体故障率对 Nd: YAG 侧面泵 浦激 光器可靠性提高的影响。在激光器停机期间状态 不变的情况下,KTP 晶体的故障率 λ_{e17}为 0.3 时,按 每天工作 24 h 计算,Nd: YAG 侧面泵 浦激光器的平 均无故障工作时间为 30.9 d,无故障发射脉冲数为 2.670×10⁸,满足设计指标要求。本文的研究结果 可为 Nd: YAG 侧面泵 浦激光器的优化及可靠性评价 供理论依据。

1 Nd:YAG侧面泵浦激光器

对于设计指标如表1所示的Nd:YAG侧面泵浦 激光器,主要包括电源、控制系统、水冷机和激 光头四部分,如图1所示。电源为控制系统及激光 头内部有源器件供电,控制系统为电源、激光头 和水冷机提供控制信号,水冷机为激光头供水实 现冷却,激光头输出激光束。激光头内部光学原 理如图2所示:Nd:YAG晶体采用板条结构,半导 体激光器阵列(LDA)对Nd:YAG晶体进行侧面泵 浦;全反射镜、振荡级 Nd: YAG 晶体、LDA、Cr: YAG 晶体、输出镜组成光学谐振腔,Cr: YAG 晶体 作为被动调Q元件,实现1064 nm 调Q激光输出; 后经光隔离器、直角棱镜和光束扩束器,进入放 大级 Nd: YAG 晶体,实现主振荡功率放大 (MOPA),输出1064 nm 大能量调Q激光;再经 直角棱镜和柱面镜进入KTP 晶体,实现非线性频 率转换,输出1064 nm 和532 nm 双波长、大能量 调Q激光,并通过镀有双波长增透膜的光束扩束 器发射。

表1 Nd:YAG侧面泵浦激光器设计指标

Table 1 Design indicators of Nd: YAG side-pumped

laser

序号	参数	指标
1	波长	1 064 nm 532 nm
2	脉冲能量	35 mJ@1 064 nm;15 mJ@532 nm
3	脉冲宽度	<6 ns
4	重复频率	100 Hz
5	光束发散角	110 μrad(6X)
6	无故障反射脉冲	>2.5×10 ⁸ 脉冲数目



图1 Nd:YAG侧面泵浦激光器组成图







2 GO法原理

GO法的基本思想是把原理图、流程图等按一 定规则转换为GO图模型,并进行GO运算。其中, GO操作符与信号流是组成GO图模型的两个要素, GO操作符表征具体部件或部件间的逻辑关系,信 号流表征操作符的作用关系。目前,GO法已拥有 17种确认的操作符^[13]。信号流包括状态值和状态 概率两个属性,对于多状态的一个操作符m,其 (*N*+1)种状态的概率满足下式:

$$\sum_{i=0}^{N} \mathbf{P}_{m}(i) = 1 \tag{1}$$

上式表征式中操作符 m 出现故障的概率为 100%,式中 *i*=0 表征操作符的提前状态,*i*=1,2, ……,*N*-1表征操作符的多个成功状态,*i*=*N*表征操 作符的故障状态,*P*(*i*)表征第*i*种状态的故障概率。

GO 图模型建立的基本规则^[14],为:(1)GO 操作符需明确操作类型和唯一编号;(2)表征输 入的操作符数量≥1,且作为起始编号;(3)操作 符以信号流连接,信号流标注编号,且编号唯一; (4)信号流起始于输入操作符,终止于输出信号 流,且不循环。

使用 GO 操作符与信号流建立 GO 图模型后, 利用 GO 操作符基本数据及每个操作符的运算规 则,进行 GO 运算,最终获得系统输出信号的状态 概率。GO 运算包括定性运算和定量运算,对于 n 个操作符组成的 GO 图模型,定性运算用于分析产 生系统各种状态的可能单元组合,通过分析得到 系统的薄弱环节。定量运算是从输入操作符开始 计算,沿着信号流方向依次计算各操作符的系统 故障率λ和系统维修率μ,最终得到系统输出信号 的λ、μ及其他参数。GO 定量运算流程图^[15],如图 3 所示。系统其他参数包括:平均无故障工作时间 *t*_{MTBF}、平均维修时间 *t*_{MTTR}、稳态可用度*A*、稳态不 可用度*A*′、单位时间平均故障次数*f*,计算公式分 别为[16]:

 $MIBF = \frac{1}{\lambda}$ (2)

$$MTTR = \frac{1}{u} \tag{3}$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \tag{4}$$

$$A' = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \tag{5}$$

$$f = \frac{\lambda \mu}{\lambda + \mu} \tag{6}$$







3 GO法可靠性分析

3.1 操作符选择

根据Nd:YAG侧面泵浦激光器组成,本文实际 使用到的操作符有4种^[17,18],其符号表示及描述, 如图4和表2所示。Nd:YAG侧面泵浦激光器各单 元基本可靠性参数,如表3所示。

$$\lambda_{R} = \lambda_{S} + \lambda_{C}, \mu_{R} = \frac{\lambda_{R}}{\frac{\lambda_{S}}{\mu_{S}} + \frac{\lambda_{C}}{\mu_{C}}}$$
(7)

$$\lambda_R = \lambda_C, \mu_R = \mu_C \tag{8}$$

表2	GO法操作符描述	

序号	类型	名称	功能描述	类别	运算公式
1	1	两状态单元	模拟两状态单元,即成功状态和故障状态	功能	式(7)
2	5	单信号发生器	模拟单输入信号	功能	式(8)
3	6	有条件通过元件	模拟经过激励后才能让输入通过的单元	功能	式(9)
4	10	与门	模拟逻辑关系"与"	逻辑	式(10)

 Table 2
 GO method operator description



Fig.4 Operators of the GO method: (a) two state units; (b) single signal generator; (c) Conditional passage element; (d) and gate

$$\lambda_R = \lambda_{S_1} + \lambda_{S_2} + \lambda_C, \mu_R = \frac{\lambda_R}{\frac{\lambda_{S_1}}{\mu_{S_1}} + \frac{\lambda_{S_2}}{\mu_{S_2}} + \frac{\lambda_C}{\mu_C}}$$
(9)

$$\lambda_{R} = \lambda_{S_{1}} + \lambda_{S_{2}}, \mu_{R} = \frac{\lambda_{R}}{\frac{\lambda_{S_{1}}}{\mu_{S_{1}}} + \frac{\lambda_{S_{2}}}{\mu_{S_{2}}}}$$
(10)

式中, λ_{s} 和 μ_{s} 分别为操作符输入信号的等效故障 率、等效维修率; λ_{c} 和 μ_{c} 分别为操作符本身的故障 率、维修率; λ_{R} 和 μ_{R} 分别为操作符输出信号的等效 故障率、等效维修率。

序号	类型-编号	单元名称	$\lambda_{\rm c}/a^{-1}$	$\mu_{ m c}/h^{-1}$	序号	类型-编号	单元名称	$\lambda_{ m c}/a^{-1}$	$\mu_{ m c}/h^{-1}$
1	5-1	电源	0.2	0.25	16	1-16	Cr:YAG 晶体	0.3	0.5
2	1-2	总控制系统	0.1	0.25	17	6-17	KTP晶体	3	0.5
3	1-3	水冷机	0.2	0.25	18	1-18	倍频热沉	0.1	1
4	1-4	振荡级控制系统	0.1	0.25	19	5-19	全反射	0.4	1
5	6-5	振荡级充电电路	0.1	0.25	20	1-20	输出镜	0.4	1
6	6-6	振荡极放电电路	0.1	0.25	21	1-21	柱面镜	0.4	1
7	6-7	振荡级LDA	0.6	0.25	22	1-22	光隔离器	0.4	1
8	6-8	振荡级Nd:YAG晶体	0.3	0.25	23	1-23	直角棱镜	0.4	1
9	1-9	振荡级热沉	0.1	1	24	1-24	直角棱镜	0.4	1
10	1-10	放大级控制系统	0.1	0.25	25	1-25	直角棱镜	0.4	1
11	6-11	放大级充电电路	0.1	0.25	26	1-26	直角棱镜	0.4	1
12	6-12	放大级放电电路	0.1	0.25	27	1-27	光束扩束器	0.4	1
13	6-13	放大级LDA	0.6	0.25	28	1-28	光束扩束器	0.4	1
14	6-14	放大级Nd:YAG晶体	0.3	0.25	29	10-29	与门	/	/
15	1-15	放大级热沉	0.1	1	30	10-30	与门	/	/

	表3	各单元基本可靠性参数
Table 3	Basi	c reliability parameters of each unit

3.2 建立GO图模型

Nd:YAG侧面泵浦激光器原理图,如图5所示。 电源为总控制系统供电后,总控制系统发出水冷 机工作指令、振荡级控制系统待机指令、放大级 控制系统待机指令,激光器处于待机状态。水冷 机向振荡级热沉、放大级热沉和倍频热沉提供循 环冷却水,对激光头内的振荡级LDA、振荡级Nd: YAG 晶体、放大级LDA、放大级Nd:YAG 晶体和 KTP 晶体进行温度控制。振荡级控制系统依次发 出振荡级充电电路工作指令、振荡级放电电路工 作指令,则振荡级放电电路在电源为振荡级充电 电路完成充电后,向振荡极LDA放电;同时,放 大级控制系统依次发出放大级充电电路工作指令、 放大级放电电路工作指令,则放大级放电电路在 电源为放大级充电电路完成充电后,向放大级 LDA放电,激光头处于工作状态。激光头中振荡 级处于工作状态。振荡级 LDA发射中心波长为 808 nm激光对振荡级 Nd: YAG 晶体进行泵浦, 1064 nm光子在 Nd:YAG 晶体内被激活,并在全反 射镜和输出镜之间往返运动, Cr:YAG 晶体实现激 光器调Q运转, 1064 nm 调Q激光在输出镜处被部 分输出。后经光隔离器、直角棱镜、光束扩束器和 直角棱镜进入放大级 Nd:YAG 晶体,获得1064 nm 的大能量调Q激光输出。后经直角棱镜、柱面镜进 入KTP晶体实现倍频,最终获得1064 nm和532 nm 双波长激光,并由光束扩束器出射。依据GO法原 理,建立Nd:YAG侧面泵浦激光器的GO图模型,如图6所示。



图5 Nd:YAG侧面泵浦激光器原理图

Fig.5 Schematic diagram of Nd:YAG side-pumped laser



图 6 Nd:YAG 侧面泵 浦激光器的 GO 图模型 Fig.6 GO diagram model of Nd:YAG side-pumped laser

3.3 可靠性分析

根据图6所示的GO图模型,对Nd:YAG侧面 泵浦激光器进行GO法定性分析,得到Nd:YAG侧 面泵浦激光器的薄弱环节为:6-6、6-7、6-8、6-12、6-13、6-14、6-17。因此,在激光头设计及生 产阶段,振荡级6-8(Nd:YAG晶体)、6-14(放大 级Nd:YAG晶体)和6-17(KTP晶体)应作为关键 单元被重点关注,包括:①6-8、6-14和6-17自身 的损伤阈值;② 6-8、6-14和6-17表面镀膜的光学 损伤阈值。坚持使用高损伤阈值元件,或通过对 激光头内光束模式的控制,降低6-8、6-14和6-17 的损伤概率,从而提高Nd:YAG侧面泵浦激光器的 可靠性^[19]。结合表3,获得激光头关键单元可靠性 分析结果,如表4所示。由表4可知,在激光器停 机期间状态不变的情况下,按每天工作24h计算, KTP晶体的故障率为14.1/a、平均无故障工作时间

• 71 •

为 25.9 d、单位时间平均故障次数为 14.0 次/a, KTP晶体的故障率远大于振荡级 Nd:YAG 晶体、放 大级Nd:YAG晶体。因此,KTP晶体故障率的降低可有效提高Nd:YAG侧面泵浦激光器的可靠性。

	表4	激光头关键单元可靠性分析结果
Table 4	Reliabil	ity analysis results of key elements of laser head

序号	类型- 编号	单元名称	$\lambda_{\rm R}/a^{-1}$	$\mu_{ m R}/a^{-1}$	<i>MTBF</i> /d	<i>MTTR</i> /h	Α	<i>A</i> '	f/次・a⁻¹
1	6-8	振荡级Nd:YAG晶体	3.3	2 294.29	110.6	3.8	99.856%	0.144%	3.3
2	6-14	放大级Nd:YAG晶体	3.3	2 294.29	110.6	3.8	99.856%	0.144%	3.3
3	6-17	KTP晶体	14.1	3 293.76	25.9	2.7	99.574%	0.426%	14.0

对于Nd:YAG侧面泵浦激光器,激光器无故障 发射脉冲数*N*₀,计算公式如下所示:

$$N_0 = MIBF \times f_0 \tag{11}$$

式中, f_0 为激光器重复频率。结合表1可知: f_0 =100 Hz。因此,结合表4可知: Nd:YAG侧面泵浦激光器无故障发射脉冲数 N_0 =2.238×10^s, N_0 不满足设计指标要求。

对 KTP 晶体进行优化设计,降低 KTP 晶体的 故障率。在 KTP 晶体操作符的故障率λ_{e17}分别为3、 2、1、0.5、0.3 时,Nd:YAG 侧面泵浦激光器的可 靠性分析结果,如表5所示。由表5可知,在激光 器停机期间状态不变的情况下,按每天工作24h 计算,当 λ_{c17} 由3降低至0.3时,Nd:YAG侧面泵浦 激光器的故障率为由14.5/a降低至11.8/a、平均无 故障工作时间从25.2d升高至30.9d、单位时间平 均故障次数从14.4次/a降低至11.8次/a,Nd:YAG 侧面泵浦激光器的可靠性明显提高。对于本设计 的Nd:YAG侧面泵浦激光器,在KTP晶体操作符的 故障率 $\lambda_{c17}=0.3$ 时,激光器无故障发射脉冲数 $N_0=$ 2.670×10⁸,满足设计指标要求。

表 5 Nd:YAG 侧面泵 浦激光器 可靠性分析结果 Table 5 Reliability analysis results of Nd:YAG side-pumped laser

					1 1		
序号	符号	可复性特征量	数值@	数值@	数值@	数值@	数值@
1.2 112	小豆	的非口尔亚重	$\lambda_{c17}=3$	$\lambda_{e17}=2$	$\lambda_{c17}=1$	$\lambda_{c17} = 0.5$	$\lambda_{c17} = 0.3$
1	λ	故障率/a-1	14.5	13.5	12.5	12	11.8
2	μ	维修率/a ⁻¹	3 351.45	3 294.15	3 230.1	3 195.1	3 180.6
3	MIBF	平均无故障工作时间/d	25.2	27	29.2	30.4	30.9
4	MTTR	平均维修时间/h	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8
5	A	平均工作概率	99.57%	99.59%	99.62%	99.63%	99.63%
6	A'	平均停工概率	0.43%	0.41%	0.38%	0.37%	0.37%
7	f	单位时间平均故障次数/(次·a ⁻¹)	14.4	13.4	12.5	12.0	11.8

4 结束语

本文基于GO法对Nd:YAG侧面泵浦激光器的 可靠性进行分析,建立了Nd:YAG侧面泵浦激光器 的GO图模型,定性分析了Nd:YAG侧面泵浦激光器 的薄弱环节,明确了振荡级Nd:YAG晶体、放大 级Nd:YAG晶体和KTP晶体作为激光头的关键单 元,应被重点关注。同时定量分析了各关键单元 的可靠性,通过对比发现:KTP晶体的故障率对 Nd:YAG侧面泵浦激光器的可靠性影响重大,降低 KTP晶体的故障率可以明显提高Nd:YAG侧面泵浦 激光器的可靠性。在激光器停机期间状态不变的 情况下,按每天工作24h计算,在KTP晶体的故 障率 λ_{c17} 为0.3时,Nd:YAG侧面泵浦激光器的故障 率为11.8/a、平均无故障工作时间为30.9d、单位 时间平均故障次数为11.8次/a,激光器无故障发射 脉冲数为2.670×10⁸,满足设计指标要求。

本文研究结果表明: GO法可为Nd:YAG侧面 泵浦激光器的优化及可靠性评估提供理论依据。

参考文献

[1] PARK J S, KIM H S, CHOI C P. Utilizing combined

pulsed dye and Nd:YAG lasers in the treatment of connective tissue disease cutaneous symptoms[J]. Journal of clinical rheumatology, 2021, 27 (8s): S451-S452.

- [2] KANG S H, HAN D H, KANG L H. Defect visualization of a steel structure using a piezoelectric line sensor based on laser ultrasonic guided wave[J]. Materials, 2019, 12(23).
- [3] ZHU J, CHEN Y, ZHANG L, et al. Demonstration of measuring sea fog with an SNSPD-based lidar system[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 15113.
- [4] 张玲玲, 孟俊清, 黄燕. 高功率板条激光器的研究进展
 [J]. 激光与光电子学进展, 2005, 42(4): 33-36.
 ZHANG Lingling, MENG Junqing, HUANG Yan. Recent advances in high- power solid-state slab lasers[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2005, 42(4): 33-36.
- [5] 周寿桓, 赵鸿, 唐小军. 高平均功率全固态激光器[J]. 中国激光, 2009, 36(7): 1605-1618.
 ZHOU Shouhuan, ZHAO Hong, TANG Xiaojun. High average power laser diode pumped solid- state laser [J]. Chinese Journal of lasers, 2009, 36(7): 1605-1618.
- [6] MARTIN W S, CHERNOCH J P. Multple internal reflection face-pumped laser[P]. Patent, US 3633126, 1973-05-16.
- [7] INJEYAN H, GOODNO D. High-power laser handbook[M]. New York: Mc Graw Hill, 2011, 187-206.
- [8] 雷翔. 板条固体激光器光束净化控制技术研究[D]. 北 京: 中国科学院大学, 2013.
- [9] PIERRE R J S, INJEYAN H, RODGER C H, et al. One joule per pulse, 100 watt, diode-pumped, near diffraction limited, phase conjugated, Nd: YAG master oscillator power amplifier[C]//OSA Proceedings on Advanced Solid-State Lasers, 1993, 15, 2-8.
- [10] MARMO J, INJEYAN H, KOMINE H, et al. Joint high power solid state laser program advancements at northrop grumman[J]. Proceedings of SPIE, 2009, 7195 (719507): 1-6.
- [11] 梅启智.系统可靠性工程基础[M].北京:科学出版社 出版,1992.
- [12] 刘东,张红林,王波,等.动态故障树分析方法[M].北

京:国防工业出版社,2013.

- [13] 沈祖培,黄祥瑞.GO法原理及应用[M].北京:清华大学出版社,2004.
- [14] 丁素芳.装载机系统的可靠性分析及其变速箱的模糊 可靠性优化设计研究[D].南宁:广西大学,2006.
- [15] 曹可.半导体激光点火系统可靠性建模与分析方法研究[D].北京:北京理工大学,2018.
- SHEN Z P, GAO J, HUANG X. An exact algorithm dealing with shared signals in the GO methodology[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2001, 73(2): 177-181.
- [17] 凌铭,武志超,张海波,等.LD泵浦Nd:YAG无水冷固体激光器可靠性分析[J].激光与红外,2008,38(3):
 211-213.

LING Ming, WU Zhichao, ZHANG Haibo, et al. Reliability analysis of LD pumped solid laser without water cooling based on fault tree[J]. Laser & Infrared, 2008, 38 (3): 211-213.

[18] 王智,包成玉.YAG激光器系统可靠性分析中GO法的应用[J].清华大学学报:自然科学版,2007,3:377-380.

WANG Zhi, BAO Chengyu. Application of GO methodology for reliability analysis of YAG laser system[J]. Journal of Tsinghua University (Sci & Tech), 2007, 3: 377-380.

[19] 李德鹏,李宝忠,包照日格图. 氙灯泵浦Nd:YAG激光器的可靠性分析[J]. 激光与红外, 2015, 45(11): 1340-1342.

> LI Depeng, LI Baozhong, BAO Zhaorigetu. Reliability analysis of xenon flash lamp pumped Nd:YAG laser[J]. Laser & Infrared, 2015, 45(11): 1340-1342.

[作者简介]

曾梓航 1980年生,硕士,高级工程师,主 要研究方向为航天电子质量与可靠性。

潘 超 1981年生,博士,研究员,主要研 究方向为激光雷达系统设计。

(本文编辑:潘三英)

• 72 •